電子機器用コネクター試験及び測定―第16―２部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｂ：リストリクテッドエントリ	Ｃ5402―16―２
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―20部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｔ：機械的強度（無はんだ接続のターミネーション）	Ｃ5402―16―20
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―４部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｄ：引張強度（圧着接続）	Ｃ5402―16―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―５部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｅ：ゲージ保持力（弾性コンタクト）	Ｃ5402―16―５
電子機器用コネクター試験及び測定―第16―７部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｇ：圧着後のコンタクトの変形測定	Ｃ5402―16―７
電子機器用コネクター試験及び測定―第19―３部：耐化学薬品試験―試験19ｃ：耐液性	Ｃ5402―19―３
電子機器用スイッチ―第１部：通則	Ｃ5445
ディペンダビリティ管理―第３－２部：適用の指針―フィールドからのディペンダビリティデータの収集	Ｃ5750―３－２
ディペンダビリティ管理―第３－３部：適用の指針―ライフサイクル　コスティング	Ｃ5750―３－３
ディペンダビリティ管理―第４－１部：適用の指針―リユース部品を含む製品のディペンダビリティ―機能性及び試験に関する要求事項	Ｃ5750―４－１
空間ビーム光用受動部品通則	Ｃ5860
光伝送用受動部品通則	Ｃ5900
光サーキュレータ通則	Ｃ5914
光伝送用分散補償器通則	Ｃ5916
光アイソレータ通則	Ｃ5932
光アイソレータ試験方法	Ｃ5933
光伝送用能動部品―試験及び測定方法―第３部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール	Ｃ5954―３
光ファイバコネクタかん合標準―第５部：ＭＴコネクタ類（Ｆ12形）	Ｃ5964―５
Ｆ12形多心光ファイバコネクタ（ＭＴコネクタ）	Ｃ5981
環境試験方法―電気・電子―封止（気密性）試験方法	Ｃ60068―２―17
環境試験方法―電気・電子―第２―18部：耐水性試験及び指針	Ｃ60068―２―18
環境試験方法―電気・電子―第２―31部：落下試験及び転倒試験方法（試験記号：Ｅｃ）	Ｃ60068―２―31
環境試験方法―電気・電子―第２―38部：温湿度組合せ（サイクル）試験方法（試験記号：Ｚ／ＡＤ）	Ｃ60068―２―38
環境試験方法―電気・電子―第２―47部：動的試験での供試品の取付方法	Ｃ60068―２―47
環境試験方法―電気・電子―高温高湿，定常（不飽和加圧水蒸気）	Ｃ60068―２―66
環境試験方法―電気・電子―基本的に構成部品を対象とした高温高湿，定常状態の促進試験	Ｃ60068―２―67
環境試験方法―電気・電子―砂じん（塵）試験	Ｃ60068―２―68
環境試験方法―電気・電子―第２―70部：指及び手の擦れによる印字の摩滅試験	Ｃ60068―２―70
環境試験方法―電気・電子―表面実装部品（ＳＭＤ）の本体強度及び耐衝撃性試験方法	Ｃ60068―２―77
環境試験方法―電気・電子―第２―81部：衝撃応答スペクトル合成による衝撃試験方法	Ｃ60068―２―81
環境試験方法―電気・電子―第３－６部：支援文書及び指針―温湿度試験槽の性能確認の指針	Ｃ60068―３－６
環境試験方法―電気・電子―第３－７部：支援文書及び指針―負荷がある場合の低温試験（試験Ａ）及び高温試験（試験Ｂ）の試験槽の温度測定のための指針	Ｃ60068―３－７
インターホン通則	Ｃ6020
耐火性試験―電気・電子―第２―12部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ燃焼性指数（ＧＷＦＩ）	Ｃ60695―２―12
耐火性試験―電気・電子―第２―13部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワイヤ着火温度指数（ＧＷＩＴ）	Ｃ60695―２―13
環境試験方法―電気・電子―耐火性試験　グローイング／ホットワイヤ試験法：ホットワイヤ巻付け線による材料の着火性試験	Ｃ60695―２―20
環境試験方法―電気・電子―火災危険，火災のもつ潜在的・偶発的危険の試験方法―火災に遭った電気製品からの煙による光の不透過度に起因する視界のさえぎりの評価に関する指針及び試験方法：小規模静的試験方法―煙による光の不透過度測定―試験装置の記述	Ｃ60695―６―30
環境試験方法―電気・電子―耐火性試験―煙による光の不透過度の測定―小規模静的試験方法―材料	Ｃ60695―６―31
環境条件の分類　自然環境の条件―気圧	Ｃ60721―２―３
環境条件の分類　環境パラメータとその厳しさの分類―輸送条件	Ｃ60721―３―２
電磁両立性―第４―11部：試験及び測定技術―電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験	Ｃ61000―４―11
電磁両立性―第４－２部：試験及び測定技術―静電気放電イミュニティ試験	Ｃ61000―４―２
電磁両立性―第４－７部：試験及び測定技術―電力供給システム及びこれに接続する機器のための高調波及び次数間高調波の測定方法及び計装に関する指針	Ｃ61000―４―７
電磁両立性―第６－１部：共通規格―住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュニティ	Ｃ61000―６―１
電磁両立性―第６－２部：共通規格―工業環境におけるイミュニティ	Ｃ61000―６―２
光増幅器―測定方法―第10―４部：マルチチャネルパラメーター光スペクトラムアナライザを用いた補間法	Ｃ6122―10―４
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２－１部：正弦波振動試験	Ｃ61300―２―１
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２―15部：結合部ねじり試験	Ｃ61300―２―15
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２―21部：混合温湿度サイクル試験	Ｃ61300―２―21
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２―26部：塩水噴霧試験	Ｃ61300―２―26
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２－５部：光ファイバクランプ強度試験（ねじり）	Ｃ61300―２―５
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第２－９部：衝撃試験	Ｃ61300―２―９
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第３―11部：結合力及び離脱力測定	Ｃ61300―３―11
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第３―24部：偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタのキー位置精度測定	Ｃ61300―３―24
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第３―27部：多心光ファイバコネクタプラグの穴位置測定	Ｃ61300―３―27
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第３―32部：光受動部品の偏波モード分散測定	Ｃ61300―３―32
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第３―34部：ランダム接続時の挿入損失	Ｃ61300―３―34